(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-3223

(43)公開日 平成5年(1993)1月8日

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/60

3 1 1 T 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数6(全 8 頁)

(21)出願番号

特願平3-151654

(22)出願日

平成3年(1991)6月24日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 加島 規安

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(72) 発明者 末松 睦

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

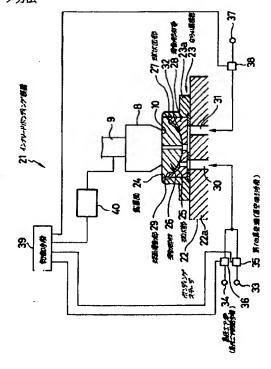
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54)【発明の名称】 平行出し機構と平行出し方法及びこの平行出し機構或いは平行出し方法を用いたインナリードボ ンデイング装置とインナリードポンディング方法

(57)【要約】

【目的】2つの部材の対向する平面どうしを高精度に平 行出しすることができ、且つ、平行出しされた部材の姿 勢を保持することができる平行出し機構及び平行出し方 法を提供することにある。

【構成】 2 つの部材の対向する平面どうしを平行にする 平行出し機構において、滑動部材26球面滑動部29を 介して支持するとともに、球面滑動部29に高圧気体ま たは真空を導く手段(高圧エア源34または第1の真空 源35) とボンデングツール9のツール面10によって 滑動部材26の載置面24を押圧する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極部を有する半導体素子をボンディン グステージ上に形成された載置面に載置し、フィルムキ ャリアに形成されたインナリードを上記電極部に対向さ せ、ツール面を有するボンディングツールを駆動し上記 ツール面を上記インナリードに当接させて上記インナリ - ドを上記電極部に押圧し、上記インナリードと上記電 極部とを接合して上記半導体素子を上記フィルムキャリ アに装着するインナリードボンディング装置において、 載置面を有しこの載置面に上記半導体素子を載置すると 10 ともに球状部を形成された滑動部材と上記ボンディング ステージに一体に設けられるとともに上記球状部を係合 させる球状凹部を形成された滑動部材受とからなり、上 記球状部と上記球状凹部との間に球面滑動部を形成し、 上記ボンディングツールによる押圧時に上記ボンディン グツールの押圧力に応じ上記滑動部材を滑動させて上記 載置面を上記ツール面にならわせるならい機構部と、上 記球面滑動部に高圧エアを供給して上記滑動部材を上記 滑動部材受から浮かせる高圧エア供給手段と、この高圧 エア供給手段に対し独立に駆動されるとともに上記球面 滑動部を真空吸引して上記滑動部材を上記滑動部材受に 固定する真空吸引手段とを設けたことを特徴とするイン ナリードボンディング装置。

【請求項2】 電極部を有する半導体素子をボンディン グステージ上に形成された載置面に載置し、半導体素子 接続用のインナリードを有するフィルムキャリアを、ツ ール面を有するボンディングツールにより上記半導体素 子に向けて押圧し、上記載置面と上記ツール面との間に 上記半導体素子と上記フィルムキャリアを挟み付け、上 記インナリードに上記電極部を接合するインナリードボ 30 ンディング方法において、上記載置面に上記半導体素子 を載置した滑動部材に形成された球状部と上記ボンディ ングステージに一体に固定された滑動部材受に形成され 上記球状部を係合させた球状凹部との間に介在する球面 滑動部に高圧エア供給手段により高圧エアを供給し、上 記滑動部材を上記滑動部材受から浮かせながら上記載置 面と上記ツール面とを平行出しし、上記滑動部材を姿勢 調整する第1の工程と、上記球面滑動部を真空吸引し、 上記滑動部材を上記滑動部材受に固定し、上記滑動部材 の姿勢を保ったまま上記インナリードに上記電極部を接 40 合する第2の工程とを具備したことを特徴とするインナ リードポンディング方法。

【請求項3】 第1の工程において上記球面滑動部に高 圧エアを供給しながらボンディングツールにより上記滑 動部材に加圧するとともに上記ボンディングツールの加 圧力を変化させ、上記滑動部材を上記滑動部材受から浮 かせながら弱い力で加圧したのち、上記滑動部材を強い 力で加圧して上記滑動部材受に押付けることを特徴とす る [請求項2] 記載のインナリードボンディング方法。

【請求項4】

にする平行出し機構において、上記2つの部材の両方ま たはいずれか一方を球面滑動部を介して支持するととも に、上記球面滑動部に高圧気体または真空を導く手段と 上記2つの部材の対向する平面どうしを相対的に押圧す る手段とを設けたことを特徴とする平行出し機構。

【請求項5】 球面滑動部へ高圧気体または真空を導く 手段と2つの部材を互いに押圧する手段とを制御する制 御手段を備え、自動的に平行出しすることを特徴とする [請求項4] 記載の平行出し機構。

【請求項6】 2つの部材の互いに対向する平面どうし を自動的に押圧する工程と、上記2つの部材の両方また はいずれか一方に面した球面滑動部に真空を導入して吸 着保持する工程とを具備したことを特徴とする平行出し 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば、2つの部材の 互いに対向する平面の向きを平行に調節する平行出し機 構及び平行出し方法及びこの平行出し機構或いは平行出 し方法を用いたインナリードボンディング装置とインナ リードボンディング方法に関する。

[0002]

【従来の技術】2つの部材の互いに平行な平面で被加圧 物を加圧する装置は産業上広く用いられている。例え ば、図6に示すように、半導体素子に形成された電極部 とフィルムキャリアに形成されたインナリードとを接合 して半導体素子をフィルムキャリアに装着するインナリ ードボンディング装置(以下、装置と称する) 1 があ

【0003】この装置1は、ボンディングステージ2の 載置面3に半導体素子4を載置するとともに、シネフィ ルム状のフィルムキャリア5を例えば間欠的に走行させ てフィルムキャリア5の所定の部位をボンディングステ ージ2上で停止させる。さらに、装置1は、半導体素子 4に形成された電極部としてのバンプ6…(2つのみ図 示)とフィルムキャリア5に形成されたインナリード7 … (2つのみ図示)とを位置合せして互いに対向させ る。

【0004】そして、装置1は、先端に所定温度に加熱 されたボンディングヘッド8を有するボンディングツー ル9をボンディングステージ2へ向けて下降させ、ボン ディングツール9のツール面10をインナリード7…に 当接させる。そして、装置1は、インナリード7…をパ ンプ6…に加熱しながら押圧し、インナリード7…とバ ンプ 6…とを一括に熱圧着して、半導体素子4をフィル ムキャリア5の所定位置に装着する。

【0005】このような装置1においては、半導体素子 4の姿勢がボンディングツール9に対してずれている と、ボンディングツール9の加圧力が不均一になり、半 2つの部材の対向する平面どうしを平行 50 導体素子4に局部的に過大な力が加わることがある。そ

して、このような場合には、大量の半導体素子に不良が 生じることがある。

【0006】したがって、装置1においては、ボンディ ングツール9の加圧力を均等に分散させるために、 載置 面3とツール面10との平行度を例えば3μm程度に保 つことが必要である。

【0007】 載置面3とツール面10とを平行にする手 段として、一般的には、調整ねじによってボンディング ツール9を前後左右に傾け、載置面3とツール面10と る。また、ボンディングツール9の加圧力を均等に分散 させる1つの手段が、例えば特開昭57-37842号 公報に開示されている。

【0008】この特開昭57-37842号公報には、 図7に示すような、ならい機構部11が示されている。 このならい機構部11は、球状の部分を形成された滑動 部材12とボンディングステージ2に一体に設けられて 滑動部材11と組合わされる滑動部材受13とにより構 成されている。

【0009】そして、ならい機構部11は、ボンディン 20 グツール9が下降してインナリード7…をバンプ6…に 押圧した際に、ボンディングツール9の加圧力に応じて 滑動部材12を滑動部材受13の受面14に対して滑ら せる。そして、ならい機構部11は載置面3をツール面 10にならわせ、載置面3とツール面10との平行度を 向上させている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の方法 には次の不具合がある。

【0011】調整ねじでボンディングツールを傾ける第 30 段とを設けた。 1の方法では、作業者の熟練度やツール面の大きさにも よるが、通常30分~4時間程度の調整時間を要する。 ボンディングツールは半導体索子に応じて交換する必要 があるため、品種交換が多い場合には極めて効率が悪い という欠点がある。ならい機構を用いた第2の方法(特 開昭57-37842号公報)には以下の不具合があ る。

【0012】第1に、インナリードボンディング装置で は、半導体素子の電極部とフィルムキャリアのインナリ ードとを例えば±10μm程度の高い精度で位置合せす 40 る必要があるが、特開昭57-37842号公報では、 滑動部材12は滑動部材受13に自重のみによって拘束 されているため、例えば半導体素子4を載置面3に載置 してから半導体素子イをシルムキャリア5の所定位置の 下方に移動させるまでの間に、滑動部材12が位置ずれ し易い。特に、滑動部材12はその軸心を中心とした回 転方向、即ち、図8中に 0 で示す方向には何ら拘束され ていないため、滑動部材12が位置ずれし易い。

【0013】また、同様の理由により、例えばインナリ

シングの際に用いられるダイシングテープの粘着剤等が 残っていることが希にあり、半導体素子4と滑動部材1 1とが分離せず、滑動部材11と滑動部材受13とが分 離して作業に支障が生じることがある。第2に、滑動部 材12と滑動部材受13との間には摩擦力が作用するた め、髙精度に平行出しすることができないという欠点が ある。

【0014】特に、図8中に示すように、半導体素子の 大きさ が球面の曲率半径 r に対して過度に小さく設定 を平行にして固定する方法 (図示省略) が用いられてい 10 されている場合には、摩擦力F´が回転力Fよりも大と なり、滑動部材12はボンディングツール9の加圧力を 受けても滑動しない。

> 【0015】したがって、半導体素子の大きさによって は載置面3がツール面10にならわず、載置面3とツー ル面10とを平行出しできず、品種に応じて適当な曲率 半径 r をもったならい機構部を準備して交換しなければ ならないという不具合がある。

> 【0016】本発明の目的とするところは、2つの部材 の対向する平面どうしを高精度に平行出しすることがで き、且つ、平行出しされた部材の姿勢を保持することが できる平行出し機構及び平行出し方法を提供することに ある。

[0017]

【課題を解決するための手段および作用】上記目的を達 成するために本発明は、2つの部材の対向する平面どう しを平行にする平行出し機構において、2つの部材の両 方またはいずれか一方を球面滑動部を介して支持すると ともに、球面滑動部に高圧気体または真空を導く手段と 2つの部材の対向する平面どうしを相対的に押圧する手

【0018】また、2つの部材の互いに対向する平面ど うしを自動的に押圧する工程と、上記2つの部材の両方 またはいずれか一方に面した球面滑動部に真空を導入し て吸着保持する工程とを具備した。

【0019】そして、本発明は2つの部材の対向する平 面どうしを高精度に平行出しすることができ、且つ、平 行出しされた部材の姿勢を保持することができるように した。

[0020]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1および図2に 基づいて説明する。なお、従来の技術の項で説明したも のと重複するものについては同一番号を付し、その説明 は省略する。

【0021】図1および図2は本発明の一実施例を示し ており、両図中2 1 はインナリードボンディング装置 (以下、装置と称する)である。この装置21は、ボン ディングツール9、ボンディングステージ22、およ び、ボンディングステージ22上に設けられたならい機 構部23を有している。

ードボンディング装置では、半導体素子4の裏面にダイ 50 【0022】これらのうちボンディングツール9は、昇

降自在に設けられており、その先端部にボンディングヘッド8を形成されている。さらに、ボンディングツール9は、ボンディングヘッド8の先端部を平坦に加工されており、先端部にツール面10を形成されている。そして、ボンディングツール9はボンディングヘッド8を、図示しないヒータ等を用いてインナリードボンディングに適した値に昇温させる。

【0023】上記ならい機構部23は、平坦な載置面24と球状部25とを有する滑動部材26と、球状凹部27を有する滑動部材受28とからなっている。そして、ならい機構部23は滑動部材26を滑動部材受28に上方から組合わせており、球状部25を球状凹部27に係合させている。さらに、ならい機構部23においては、滑動部材26と滑動部材受28とが、例えばボンディングステージ22の本体22aにボルト等の固定具を介して一体に連結された枠部23aの内側に収納されている。

【0024】さらに、ならい機構部23は滑動部材26の球状部25と滑動部材受28の球状凹部27との間に球面滑動部29を形成している。そして、ならい機構部 2023は、滑動部材26を滑動部材受28によってピボット状に保持しており、滑動部材23を、滑動部材受28に対して滑動して載置面24の向きを変化させるようにしている。

【0025】また、ボンディングステージ22には第1 および第2の2つの導通路30、31が設けられている。これらのうち第1の導通路30は、ボンディングステージ本体22aと滑動部材受28に跨がって延びており、滑動部材受28に例えば環状に形成された導通溝32と連通している。導通溝32は滑動部材受28および30滑動部材26と同心的に形成されており、球面滑動部29に開口し全周に亘って球状部25に面している。

【0026】上記第2の導通路31は、ボンディングステージ22の本体22a、滑動部材受28、および、滑動部材26に跨がって延びている。そして、第2の導通路31は、滑動部材26中および滑動部材受28中においては、滑動部材26および滑動部材受28の軸心に沿って直線状に形成されている。そして、第2の導通路31は滑動部材26の載置面24に開口している。

【0027】また、上記第1の導通路30には、互いに 40 並列に設けられた高圧エア源33と第1の真空源34と が配管接続されている。さらに、これら高圧エア源33 および真空源34は第1の導通路30との間にそれぞれ 独立にパルブ35、36を介在させており、第1の導通路30とそれぞれ別々に連通するようになっている。

【0028】さらに、第2の導通路32には第2の真空源37が配管接続されている。そして、この真空源37は、第2の導通路32との間にバルブ38を介在させている。

【0029】また、装置21には制御手段39が設けら 50 ド7…とバンプ6…とを一括に熱圧着する。図2におい

れており、この制御手段39には前記各バルブ35、36、38が接続されている。さらに、制御手段39にはボンディングツール9を駆動するボンディングツール駆動手段40が接続されている。そして、制御部39は各バルブ35、36、38の駆動制御、および、ボンディングツール9の駆動制御を行う。つぎに、上述の構成の装置21を用いて行われるインナリードボンディング方法を説明する。

【0030】図1はボンディングツール9のツール面1 10 0と滑動部材26の載置面24との平行出しの状態を示している。つまり、まず、ボンディングツール9が下降してツール面10を滑動部材26の載置面24に直に当接させ、滑動部材26を所定の力で押圧する。

【0031】さらに、高圧エア源側のバルブ36が開放され、高圧エアが高圧エア源34から第1の導通路30に供給される。そして、高圧エアが導通溝32を介して球面滑動部29に導入され、滑動部材26に形成された球状部25の外周面に与圧する。そして、球面滑動部29に空気軸受と同様の機能が生じ、滑動部材26が球面滑動部29の圧力に応じて滑動部材受28から例えば所定量浮き上がる。

【0032】さらに、球状部25と球状凹部27との間の摩擦係数が大幅に減少し、滑動部材26が滑動部材受28との間の摩擦力から解放される。そして、滑動部材26がその姿勢をボンディングツール9に合わせて変化させ、載置面24をツール面10に密着させる。

【0033】こののち、高圧エア源側のバルブ36が閉塞され、さらに、第1の真空源の側のバルブ37が開放されて、球面滑動部29が真空吸引される。そして、滑動部材26が、載置面24をボンディングツール9のツール面10に密着させたまま滑動部材受28に真空吸着されて固定される。そして、滑動部材26が滑動部材受28に固定された状態でボンディングツール9が上昇し、載置面24とツール面10との平行出しが完了する。図2はインナリード7…と電極部としてのバンプ6…との接合の状態を示している。

【0034】前述の平行出しが完了したのち、第1の真空源の側のバルブ37は開放されたままになっており、滑動部材26が保持され続けているとともに、載置面24とツール面10との平行状態が保たれている。そして、半導体素子4が載置面24に載置され、第2の導通路31に接続された第2の真空源の側のバルブ38が開放される。そして、半導体素子4が滑動部材26に吸着保持され、半導体素子4に形成されたバンプ6…がフィルムキャリア5に形成されたインナリード7…に対して位置合せされる。

【0035】こののち、ボンディングツール9が下降し、所定温度に加熱されたボンディングペッド8のツール面10をインナリード7…に押し当てて、インナリド7…トスンプ6…トネーバに執圧拳する。図2におい

7

ては、制御系の図示が省略されている。

【0036】上述のように平行出しを行うインナリードボンディング装置21とインナリードボンディング方法においては、滑動部材26と滑動部材受28との間に形成された球面滑動部29に高圧エアーが供給されているので、球状部25と球状凹部27との間の摩擦係数を低減することができる。

【0037】したがって、半導体素子4の大きさにかかわらず滑動部材26を滑動させることができ、高精度な平行出しを行うことができる。そして、載置面24とツール面10との傾きを原因として半導体素子4に加圧力のばらつきが生じることを防止でき、半導体素子4の不良の発生を防止できる。

【0038】また、平行出しが完了した後に滑動部材26が滑動部材受28に真空吸着されているので、バンプ6…とインナリード7…との位置合せの際に例えばボンディングステージ22の移動に伴って振動が生じても、バンプ6…とインナリード7…とは簡単には位置ずれしない。したがって、位置決め精度が高い。

【0039】さらに、滑動部材26が滑動部材受28に 20 真空吸着されているので、例えば半導体素子4の裏面に ダイシングテープの粘着剤が残っていた場合でも、半導 体素子4と滑動部材26とを確実に分離させることができる。

【0040】なお、滑動部材26および滑動部材受28 の材質は十分な硬度の硬質材料であれば、金属・非金属 は問わない。そして、例えば滑動部材26および滑動部 材受28の材質にガラスを採用することも可能である。

【0041】また、滑動部材26および滑動部材受28 の材質の組合わせも任意に行うことが可能である。そし 30 て、例えばボンディング時の熱の影響を考慮して材質の組合せを考え、上側からの加熱が行われる場合と、下側から加熱が行われる場合とで材質の組合せを変更することが考えられる。また、本発明は上記実施例に限定されず、例えば平行出しの際にボンディングツール9の加圧力を平行出しの過程に合せて変化させるようにしてもよい。

【0042】具体的には、始めにボンディングツール9により滑動部材26を弱い力で加圧し、球面滑動部29に高圧エアを供給して滑動部材26を浮かせながら滑動 40部材26の姿勢を調整する。こののちにボンディングツール9の加圧力を増大させ、滑動部材26に強い力で加圧して滑動部材26を滑動部材受28に押し付ける。そして、高圧エブ源側のバルブ36を閉じ、高圧エアの供給を停止する。また、この他に、例えば高圧エアを平行出しの過程に合せて断続的に供給してもよい。さらに、本発明の平行出し機構及び平行出し方法をアウタリードボンディング装置及び方法に適用することも可能である。

【0043】また、本実施例においては、インナリード 50 略構成図。

ボンディング装置とインナリードボンディング方法とを 例として説明しているが、例えば、2つの部材の対向す る平面どうしを平行にする平行出し機構と平行出し方法 とを適用したフリップチップボンディング装置及び方法 にも適用可能である。

【0044】つまり、図3に示すようにフリップチップボンディング装置51は、回路基板52の配線パターン53…と半導体素子54の電極55…とを接合して半導体素子54を回路基板52に装着する装置である。そして、前述のインナリードボンディング装置21と同様に、回路基板載置台56の載置面56aと半導体素子54を吸着保持する滑動部材57の吸着面58とを平行にすれば前述の実施例と同様な効果が得られる。図3のように滑動部材57を加圧手段の側に設けても前述の実施例と同様な効果を得ることが可能である。

【0045】また、図4に示すように、一方の部品60と他方の部品61とを平行に向い合わせて両部品60、61を接合する場合にも本発明を適用することが可能である。なお、図5に示すように、突起物62…の先端を同一平面内に位置させ、突起物62…により半導体素子等を均一な力で押圧する場合等にも適用可能である。また、滑動部材26を動かないよう固定するための手段として真空吸着が採用されているが、例えばねじやクランプ等の固定具を採用することも可能である。

[0046]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、2つの部 材の対向する平面どうしを平行にする平行出し機構において、2つの部材の両方またはいずれか一方を球面滑動 部を介して支持するとともに、球面滑動部に高圧気体ま たは真空を導く手段と2つの部材の対向する平面どうし を相対的に押圧する手段とを設けた。

【0047】また、2つの部材の互いに対向する平面どうしを自動的に押圧する工程と、上記2つの部材の両方またはいずれか一方に面した球面滑動部に真空を導入して吸着保持する工程とを具備した。

【0048】したがって本発明は、2つの部材の対向する平面どうしを髙精度に平行出しすることができ、且つ、平行出しされた部材の姿勢を保持することができるという効果がある。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における平行出しの状態を示す説明図。

【図2】本発明の一実施例におけるインナリードとバンプとの接合の状態を示す説明図。

【図3】変形例を示す説明図。

【図4】変形例を示す説明図。

【図5】(a)は変形例を示す説明図、(b)は突起物を備えたボンディングツールの平面図。

【図6】一般のインナリードボンディング装置を示す概略構成図。

【図7】ならい機構部を備えた従来のインナリードボン ディング装置を示す概略構成図。

【図8】ならい機構部を備えたインナリードボンディング装置における摩擦力の発生の様子を示す説明図。

【図9】ならい機構部を備えたインナリードボンディング装置における摩擦力の発生の様子を示す説明図。 【符号の説明】

4…半導体素子、5…フィルムキャリア、6…バンプ

(電極部)、7…インナリード、9…ボンディングツール、10…ツール面、21…インナリードボンディング装置、22…ボンディングステージ、23…ならい機構部、24…載置面、25…球状部、26…滑動部材、27…球状凹部、28…滑動部材受、29…球面滑動部、34…高圧エア源(高圧エア供給手段)、35…第1の真空源(真空吸引手段)、39…制御手段。

【図1】

